

FLUKE multimeter true rms FLUKE-179 EGFID

€ 526,00

IR-interface	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Stroomverzorging	Batterij
Meetwaardegeheugen	Nee
Doorgangstest	Ja
Momentwaardegeheugen (Data Hold)	Ja
Frequentiemeting	Ja
Meetcircuitcategorie	CAT IV
Indicatie/aanduiding	Digitaal
Rendementsmeting (TRMS)	Ja
Interface	Nee
Capaciteitsmeting	Ja
Met decibelmetering (dB)	Nee
Analoge balkaanduiding	Ja
Weerstandstest/diodetest	Ja
Inductiviteitsmeting	Nee
Kleinste resolutie gelijkspanning	0,1 mV
Kleinste resolutie gelijkstroom	10 µA
Kleinste resolutie wisselspanning	0,1 mV
Kleinste resolutie wisselstroom	10 µA
Kleinste resolutie weerstand	0,1 Ohm
Geleidewaardemeting	Nee
Max. spanningsbereik AC	1.000 V
Max. spanningsbereik DC	1.000 V
Max. stroommeetbereik AC	10 A
Max. stroommeetbereik DC	10 A
Max. weerstandsmetbereik	50 MOhm
Maximaalwaardegeheugen	Ja
Meervoudige indicatie	Nee
Minimumwaardegeheugen	Ja
Relatieve waarde meting	Nee
Piekwaardegeheugen	Nee

Metingen van duty cycle	Nee
Met temperatuurmeting	Ja
Meetbereikkeuze	Handmatig/automatisch
Bluetooth interface	Nee
Temperatuurmeting TC	Ja
Toerentalmeting	Nee
Zekeringsautomaat	Nee
Max. spanning meetcircuitcategorie	600 V
Met schermverlichting	Ja
Schaalindeling balkaanduiding lineair	Ja
Schaalindeling balkaanduiding logaritmisch	Nee
Max. temperatuurmeetbereik	400 °C
Kleinste resolutie temperatuur	0,1 °C
Max. capaciteitsmeetbereik	9.999 µF
Kleinste resolutie capaciteit	0,001 µF
Max. frequentiemeetbereik	99,99 kHz
Kleinste resolutie frequentie	0,01 Hz
Nom. testspanning 100 V	Nee
Nom. testspanning 1000 V	Nee
Nom. testspanning 250 V	Nee
Nom. testspanning 500 V	Nee
Analoge balkaanduiding analoog/logaritmisch	Ja
Model	Multimeter
Temperatuurmeting	Ja
Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting)	Nee
Temperatuurmeting RTD	Nee
Nom. testspanning 10 V	Nee
Nom. testspanning 50 V	Nee
Kabellengtemeting	Nee
Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E	Nee
Vermogens- en energiemeting	Nee
Harmonische analyse/power quality	Nee
Hoogspanningstest voor motorwikkelingen	Nee
Land van herkomst	Verenigde Staten (US)

